# UNIVERSIDAD NAGIONAL AUTONOMA DE MEXIGO Facultad de ciencias

# USO DE UNA RESONANCIA EN LA REACCION <sup>18</sup>O (p, ∞)<sup>15</sup>N PARA ESTUDIAR ESPESORES Y PERFILES DE OXIDOS

## TESIS PROFESIONAL

TITULO DE QUE OBTENER EL F S C 0 I E S E P R Т

JOSE LUIS MARIN FLORES

México, D.F.



Universidad Nacional Autónoma de México



UNAM – Dirección General de Bibliotecas Tesis Digitales Restricciones de uso

## DERECHOS RESERVADOS © PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN TOTAL O PARCIAL

Todo el material contenido en esta tesis esta protegido por la Ley Federal del Derecho de Autor (LFDA) de los Estados Unidos Mexicanos (México).

El uso de imágenes, fragmentos de videos, y demás material que sea objeto de protección de los derechos de autor, será exclusivamente para fines educativos e informativos y deberá citar la fuente donde la obtuvo mencionando el autor o autores. Cualquier uso distinto como el lucro, reproducción, edición o modificación, será perseguido y sancionado por el respectivo titular de los Derechos de Autor.

#### AGRADECIMIENTOS

Deseo expresar mi sincero agradecimiento al Dr. Jorge Rickards Campbell por sus valiosos consejos e infinita paciencia durante el desarrolle del presente trabaje; a Karim López por su incalculable ayuda técnica, sin la cual ne hubiera sido posible la realización del experimente.

A los profesores:

M. en C. Carmen Cisneros Gudifio

Fis. Alejandro Morales Mori

Fis. Jorge Dorantes Sierra

Fís. Alberto Barragán Vidal

por la revisión y atimados puntos de vista sobre el presemte.

Al Dr. Jorge Flores Valdés per las facilidades otergadas durante el desarrollo de esta Tesis en el Instituto de Física a su cargo.

A los investigadores del Grupo de Celisiones de diche Instituto por la camaradería y ayuda mostrada durante mi es tancia en ese lugar.

A mis compañeros de cubículo quienes hicieren amena e interesante mi estadía, en especial a Alvaro Encimas per sus valiosas aclaraciones.

A los Sres. Pedro Orta y Alberto Ceballos por los trabajos de fotografía y dibujo.

Al IFUNAM, INEN y CONACYT, por la beca otorgada en la fase de terminación de ésta.

Al Instituto Nacional de Emergía Nuclear por la ayuda económica prestada para la impresión.

A la Srita. Rosa María Contreras per la mecanografía.

A la memoria de mi Padre



in he





#### A mis Maestres

## A mis Companeros

## Al Obrere Electricista

C. SORRE

동생 적용의 전문을 통한 사람이 다양한 사람들이 가지 않는 것 같아. 2019년 1월 19일 - 1일에 대한 전문을 위한 사람이 가지 않는 것이다.

#### CONTENIDO

INTRODUCCION

#### CAPITULO I

MECANISMOS DE OXIDACION

- I) La oxidación como un fenómeno físico.
  - I.1 Oxidación como intercambio de electrones.
  - I.2 Oxidación como transporte por defectos en la estructura cristalina.
- II) Clasificación de los metales de acuerdo a su comportamiento al oxidarse.
- III) Leyes de crecimiente del estrato oxidado.
  - IV) Oxidación por anodización.
    - IV.1 Diferencia entre películas de óxido naturales y anodizadas.
    - IV.2 Mecanismo de la formación del estrato oxidado por anodización.

#### CAPITULO II

RESONANCIAS EN REACCIONES NUCLEARES

- I) Núcleos con superficie bien definida.
- II) Resonancias en la sección elástica de dispersión.
- III) Fórmulas de Breit-Wigner

CAPITULO III

DESCRIPCION DEL METODO

CAPITULO IV

PROCEDIMIENTO EXPERIMENTAL

CAFITULO V

ANALISIS Y RESULTADOS

CONCLUSIONES

BIBLIOGRAFIA

FIGURAS

#### INTRODUCCION

Uno de los aspectos interesantes en el estudio de superficies de sólidos, es el problema de corrosión demetales<sup>1)</sup>, ya sea natural o inducida por algún mecanismo artificial<sup>2</sup>.

Un caso particular de corrosión es la oxidación; es te caso es bien conocido y se han llegado a desarrollar técnicas para evitarla y estudiar así el comportamiento del metal tratado en diversas condiciones ambientales.

Para tener idea del tratamiento que debe hacerse al metal para que sea inmune a este tipo de corrosión aúnen las circunstancias más desfavorables, es necesario el estudio del mecanismo de oxidación<sup>3)</sup> como función del tiempo y de la distribución o perfil del oxígeno dentro del óxido<sup>4</sup>.

En este trabajo se hace un estudio fenomenológico – de los mecanismos de oxidación. Se describe un método – que se emplea para estudiar espesores y perfiles de óxi dos, que consta básicamente de la observación de una re sonancia aislada en la reacción  ${}^{18}O(p,d){}^{15}N$  a 631 kev – de energía incidente y se da una idea conceptual del – significado que tiene en sí una resonancia aislada<sup>5)</sup> en una reacción nuclear.

Se aplicó el método para estudiar varios óxidos metá licos, haciendo un análisis simple de las curvas de excitación obtenidas al bombardear éstos con protones de energías entre 600 y 700 kev.

Se describen los problemas típicos del método, sus limitaciones así como los errores más comunes involucra-

## dos en él.

Finalmente se calculan los espesores de los óxidos estudiados y se comparan el valor obtenido por dicho método y el valor esperado según como fueron prepara dos.

## CAPITULO I MECANISMOS DE OXIDACION

#### I) La exidación como un fenómeno físico.

La combinación de un metal con el exígeno suele pare cer a simple vista un cambio químice; sin embargo, esteproceso posee características generalmente diferentes de las involucradas en una reacción química. Per ejemple, el crecimiento de la película exidada da como resultadouna tendencia de ésta a aislar el metal cada vez más deles alrededores, este es, se controla este crecimiento no por un fenómeno químico, sino por la migración del me tal hacia el exígeno e per la difusión del exígeno hacia el metal, generalmente debido a un gradiente de potem -cial eléctrico en el estrato exidade<sup>6</sup>.

También tienen importancia en el desarrollo del precese los fenómenes de transporte, que principalmente son: el intercambio de electrones<sup>7)</sup> y los defectos de estructura cristalina<sup>3)</sup>, sin ser ambos totalmente independientes.

#### I.1) Oxidación como intercambio de electrones.

La oxidación de un metal no consiste simplemente enla unión de átomos del metal con átomos de exígeno, sime en un intercambio de electrones que ocurre cuando el metal y el oxígeno unidos iónicamente se arreglan de tal o manera que iones de distinta carga están más cercanos que iones de la misma carga (fig. I.1).

Per esto no es de serprender que la oxidación al ambiente sea rápida al principie y después de cierte espesor de la película de óxido, prácticamente termine<sup>8)</sup>, ya que se alcanza rápidamente el estado estable mencionadoanteriormente.

Así pues, la oxidación directa a temperaturas ambien tales es de poca importancia como fenómeno destructive; sin embargo, existe etro tipo de corresión por intercambio de electrones conocido como corrosión electroquímica<sup>9)</sup> o corrosión "núzeda"; ésta se desarrolla en medios que contienen agua y a menudo conduce a la formación de hidróxidos en lugar de óxidos anhídridos.

-4-

Per esta razón la película de óxido no es protectora como sería de esperarse, por el contrario, se presen ta como un estrato muy débil o posiblemente una membrana alejada del metal que impide que éste sea protegidocontra ataques posteriores, avanzando la oxidación y destruyendo al metal. Este tipo de corrosión una vez iniciada es muy difícil de controlar y se menciona aquí sólo por la importancia que tiene en otros campos, pero no se tratará detalladamente (fig. I.2).

Es preferible usar siempre materiales en los cuales el estrato oxidado los proteja de ataques ulteriores, -para evitar también debilitamiento en el estrato oxidado y pérdidas precipitadas de metal que dan como resultado su inutilidad en las condiciones requeridas.

Se pueden tratar estos materiales oxidándolos a altas temperaturas hasta que se forme un estrato de óxido suficientemente grueso que garantice su resistencia a la corrosión en condiciones críticas. Sin embargo, se debe tener un control riguroso del grosor de la capa oxidada, ya que si ésta excede en cierto espesor orítico al enfriarse el material se pueden tener desprendimientos espontáneos, debido a que generalmente el coeficien te de expansión del óxido y del metal difieren<sup>10</sup>.

Es conveniente por tanto, a altas temperaturas, escoger materiales cuya rapidez de oxidación sea lenta --aunque el estrato de óxido sea delgado.

I.2) Oxidación como transporte por defectos en la estruc tura cristalina.

A temperaturas bajas el estrato de óxido formado enel metal es básicamente una película de oxígeno adsorbido por la superficie de éste<sup>11)</sup>. A temperaturas apreciables sin embargo, la migración del metal hacia afuera o la difusión de oxígeno hacia adentro, es más frecuentedebido a la presencia de defectos en la malla cristalina del óxido. El Cu<sub>2</sub>O, contiene a menudo menos cobre del que indica la fórmula; se cree que algunos de los sitios donde puede existir Cu<sup>+</sup>, están en realidad vacan tes, manteniéndose la neutralidad debido a que otros si tios están ocupados por el Cu<sup>++</sup>.

En la mayoría de los óxidos sencillos (NiO, FeO, etc.) hay sitios de cationes vacantes y en otros óxidos (Fe<sub>2</sub>O<sub>3</sub>, ZrO<sub>2</sub>, etc.) que parecen contener más metal delque la fórmula sugiere, el exceso se puede presentar co mo cationes intersticiales junto con electrones casi l<u>i</u> bres.

A estas temperaturas pues, las vacancias se pueden-"mover", ya que un ión vecino a una vacancia dada puede pasar a ésta formando otra en la cual a su vez otro ión se puede mover y así sucesivamente. De aquí que estos defectos ayuden a la migración o a la difusión; la mi-gración hacia afuera si hay vacancias de cationes o ladifusión hacia adentro si hay vacancias de aniones.(fig. I.3).

No sólo eso es posible, sino que tembién puede ocurrir por estos defectos el paso de electrones; un ión - $Cu^{++}$  puede aceptar un electrón de su vecino  $Cu^+$ , convir tiéndolo en  $Cu^{++}$  y pudiendo aceptar a su vez este último un electrón de un vecino  $Cu^+$ , etc.

En la Física del Estado Sólido se conocen los óxi-dos en los cuales hay deficiencia de metal como semicon ductores P; mientras que en los que tienen exceso de és te se les llama semiconductores N.

En los primeros la conducción a altas temperaturases por "hoyos" y en los segundos básicamente es por la presencia de electrones casilibres, aunque existen también cationes en posiciones intersticiales, por medio de los cuales también puede haber conducción. El movimiento de los cationes o de los aniones generalmente es en una dirección particular y hay dos razones por las cuales prevalece sobre el movimiento en otras<sup>12</sup>.

Primero, cuando el oxígeno de la atmósfera es adsorbi de por la superficie del metal, los átomos de oxígeno ad quieren electrones del metal, dejándolo cargado positiva mente; el resultado es un campo eléctrico que hará que los cationes (metal cargado positivamente) emigren hacia afue ra moviéndose en la dirección del campo. Segundo, debide a que la película oxidada será cada vez más rica en oxígeme aparecerá un gradiente de concentración que restringirá el transporte en su dirección.

Per estas razones, los cationes emigrarán hacia afuera y de vez en cuando los sitios existentes entre el estra to exterior de éxido y los iones de oxígene, serán ocupa dos por cationes dande lugar a un nuevo estrato de óxido, el cual puede a su vez adsorber más exígene formando etro y así continúa la exidación con el depósito de óxido em el exterior de la película.

II) Clasificación de los metales por su comportamiento al oxidarse.

Pilling y Bedworth<sup>13)</sup> dividen los metales que se oxi -dan en dos clases principales (Principio de Pilling y Bed-worth):

- 1). Los metales ul tralivianos en los cuales el óxido producido ocupa un volumen menor que el del metal destruído para producirlo.
- 2). Los metales pesados (y algunas excepciones de los ligeros) en los cuales el éxido ocupa un voluzen mayor que el del metal destruído.

El Na, K, Mg, pertenecen a la primera clase, mientras que em la segunda están el Fe, Cu, Pb, Zn, Ta, Ni y las excepciones de los livianos Al y Be.

Pilling y Bedworth supusieron que la formación de la película es por la difusión del oxígene; esto da como re-

sultado que en los metales del primer grupo las pelícu las de óxido sean porosas y no protectoras, mientras que las del segundo grupo son resistentes y compactas.

Pfeil<sup>14)</sup>, demostró posteriormente que en algunos casos hay migración del metal, lo que hace necesario una revisión del Principio de Pilling y Bedworth, aunque enla mayoría de los casos éste es válido.

Cuando en un metal se predice un óxido poroso, es po sible que el oxígeno se difunda a través de los poros, llegando así al metal aún sin atacar. De esta manera sefavorece la difusión, mientras que la migración será obs truída por los poros<sup>12</sup>.

Así pues, la difusión del oxígeno es más probable de ocurrir en los metales del primer grupo que en los del segundo.

III) Leyes de crecimiento del estrato oxidado.

A temperaturas ambientes la oxidación de la mayoríade los metales es al principio rápida, pero después de aproximadamente 3 horas, el espesor de la película es prácticamente constante (entre 20 y 30 Å).

Hart<sup>15)</sup>encontró, por ejemplo, que el Al expuesto a oxígeno se oxida formando un estrato de aproximadamente-30 Å, después de lo cuel la oxidación prácticamente cesa.

En general los metales obedecen diferentes leyes deerecimiento del estrato oxidado, en diferentes rangos de temperaturas; a temperaturas bajas el crecimiento involu ora leyes logarítmicas, sin embargo, arriba de cierta temperatura (que depende del metal en estudio), el creci miento obedece leyes parabólicas; este tipo de ley impli ca riesgos de desgaste, puesto que el crecimiento no esya despreciable, aunque la película sea gruesa. Estas leyes pueden expresarse de una manera simple con las ecuaciones:

-7-

Logarítaica  $\frac{dy}{dt} = \frac{k}{t+a}$  o  $y = k_1 + k \log(t+a), a > 0$ 

Parabólica 
$$\frac{dy}{dt} = \frac{k}{y}$$
 o  $y^2 = 2kt+k'$ 

donde y es el espesor al tiempo t, mientras que k, k<sub>1</sub>, k<sup>\*</sup> y a son constantes que dependen sólo de la temperatura y del metal involucrado.

Sin embargo, en muchos casos el crecimiento que obedece una ley parabólica es más simple, ya que bajo condi ciones que los favorecen el metal se oxida a una razón casi constante declinando después a una parábola. La cur va obtenida así es la llamada parábola mixta. Esto se po ne en evidencia en el trabajo de Bénard<sup>16</sup>.

Cuando la temperatura no es alta, para metales de uso común (Al, Cu, Ni, etc.), es posible suponer que k es razonablemente pequeña; bajo estas condiciones se acepta un metal que obedece una ley parabólica, como resistente a ataques posteriores (fig. I.4).

El problema práctico se reduce a escoger, para cadatipo de metal, técnicas de oxidación favorables, para que este material sea resistente a temperaturas altas -(Mo, W, etc.).

Cuando la cantidad de oxígeno contenido en la atmósfera es baja, el crecimiento es aproximadamente constante y en el caso extremo es independiente del tiempo, con lo cual se tiene una ley de crecimiento rectilínea expresada por la ecuación:

 $\frac{dy}{dt} = k$  o y = kt + k'

donde k, k' son constantes que tienen propiedades análogas a las mencionadas anteriormente. En la fig. I.5 se representan las diferentes leyes de crecimiento.

El crecimiento rectilíneo, sin embargo, puede ser causado por otro tipo de fenómeno (difusión de oxígeno)- que hace que la película se forme en una condición forza da que conduce a un debilitamiento que destruye el metal con la misma rapidez con la que se exida.

-9-

A bajas temperaturas este debilitamiento puede ser evitado antes de que la película alcance un espesor crítico. Este espesor se puede conocer haciendo estudios del metal en diferentes condiciones.

En Níquel las películas se desprenden a una temperatura del orden de  $1000^{\circ}$ C, el Cromo entre 950 y  $1050^{\circ}$ C em pieza a oxidarse hasta alcanzar 4800 Å de espesor y después de  $1050^{\circ}$ C un segundo arranque se presenta alrededor de 42000 Å 17).

IV) Oxidación por anodización.

El proceso de anodización es una herramienta útil pa ra estudiar el comportamiento de metales y aleaciones so metidos a condiciones críticas de trabajo.

Por ejemplo, el acero usado en la construcción comoesqueleto de una pieza de concreto, puede ser atacado por la corrosión "húmeda", la cual al aumentar hace queel acero empiece a debilitarse poniendo en peligre la construcción ya que puede haber fracturas del concreto.

Por ésta y muchas otras razones se requiere hacer en los metales un tratamiento especial; pueden ser aleaciones a la corrosión, cubrimientos con metales poco oxidables o tratamientos por anodización<sup>18</sup>.

En nuestro caso resulta útil este proceso en la preparación de óxidos de metales que a temperaturas ambientales forman películas muy delgadas de óxido; por anodización, sin embargo, se pueden lograr espesores significativos (arriba de 1000 Å) y altas resistencias a la corrosión.

El proceso de anodización generalmente se lleva a ca bo en la siguiente forma:

En un recipiente que contiene agua se diluye un ácido apropiado, como sulfúrico, crómico o de la forma - $H_2XO_4$ ; se colocan 2 electrodos que están conectados a - una fuente externa de voltaja (f.c.m.). Une de les electredos (ánodo) contiene una placa del metal que se re --quiere tratar; el otro (cátodo) etra placa de metal de -la misma clase o de otra diferente.(fig. I.6).

En esta parte se verá, primero, una idea general dela diferencia entre una película de óxido natural y unaobtenida por anodización y segundo, un resumen del mecanismo involucrade en la formación del estrato oxidado.

IV.1) Diferencia entre películas de óxido naturales y anedizadas.

Mencionamos anteriormente que los metales expuestosal exígeno seco, forman películas que pessen propiedades protectoras, ya que después de un espesor del orden de -30 A la oxidación prácticamente termina.

La formación de una película en la atmósfera es bási camente (a 1/5 de atmósfera de presión) debida a una -fuerza electromotriz de alrededor de 2.7 volts, aunque al crecer el estrato disminuye hasta ser insuficiente pa ra mever les iones y continuar la oxidación<sup>15</sup>.

En cambio por anodización es posible aplicar una -fuerza electromotriz del orden de 100 volts y bajo las mismas condiciones formar películas más gruesas y más r<u>e</u> sistentes.

IV.2) Mecanismo de formación del estrato por anodización,

Este mecanismo difiere según el tipo de ácido usado. Cuando se usan ácidos del tipo fuerte (H<sub>2</sub>XO<sub>4</sub>), las películas obtenidas son generalmente resistentes y protectoras; cuando estos ácidos son débiles sucede lo contrario, son poresas y no protectoras. Como se mencionó anteriormente, el crecimiento de la película prácticamente cesa cuando la fuerza electromo triz es tan pequeña que no puede mover los iones de um sitio a otro vecino. Por esto, cuando se usa el procese de anodización lo que se busca es usar la mayor parte de la f.e.m. externa como una caída de petencial através del estrato con el fin de proporcienar una gram mevili dad a los iones.

Cuando esta f.e.m. se deja de aplicar, casi immaediatamente se termina el crecimiento de la película. Por es ta razón el espesor del estrato es proporcional a la f.e.m. aplicada y al tiempo durante el cual se aplicó -(14.5 Å por volt para Al y 16 Å por volt para Ta<sup>19)</sup>, em un tiempo de aproximadamente 30 minutos).

Plumb<sup>20)</sup>, demostró con trazadores radiactivos que la oxidación de Al en ácido fesfórico es por la migración del metal.

En la explicación del mecanismo de la formación del estrato por anodización se va a considerar el ejemplo tí pico del Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub>; aquí surge la dificultad de aclarar porqué el Al en un ácide fuerte (come  $H_2SO_4$ ), en dende se espera la formación de sulfate soluble de Al, se tiene siempre alúmina (Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub>); lo que ne es de sorprender es que una vez obtenida la alúmina, ésta permanezca sin 4isolverse, ya que la razón de ataque del ácido sobre ella es extremadamente baja.

Esta dificultad desaparece si se consideran los si guientes mecanismos de corriente en el electrolito: Si se usa ácido de la forma  $H_2XO_4$ , éste puede disociarse pa ra dar iones  $(XO_4)^{-}$ o posiblemente  $(HXO_4)^{-}$  (o  $(X_2O_7)^{-}$ ) y la mayoría del transporte de corriente entre el metal y el cátodo es através del llamado Protón-Switch.

En éste, el movimiento aparente de un ión H<sup>\*</sup> se puede visualizar como el paso de un protón de una molécula de agua aotra esto es:

se tiene primero	HO.H	HO.H	HO.H	HO.H
en seguida	HO.H	HO.H	HO.H	HO.H
luego	HO.H	HO.H	HO.H	HO.H

y así sucesivamente.

Otra cantidad más pequeña, se transporta por mediode los iones (XO<sub>4</sub>)<sup>--</sup> moviéndose en dirección contraria. Cuando este ión alcanza la capa oxidada del Aluminio, su movimiento prácticamente termina y es presionado a -la superficie, poniendo en contacto al menos dos átomos de exígene con la alúmina según el diagrama:

AI	A1_0	0	UO U	RO R	NO N	
	2 2	Jo 2	HO.H	НО. Н	HO.H	

Catode

Anodo

Puede ser que el ión (HIO<sub>4</sub>)<sup>-</sup> predomine en cuyo casola situación será:

· [ · ·						
AI	. Al <sub>2</sub> 0	3	0-10 <sub>3</sub> H	HO.H	но.нно.н	e da Alexandra
-	Anode					Cátodo

De todo esto se tienen ahora dos posibles situaciones:

- a). Los iones Al<sup>+++</sup> se extraen de la parte exterier de la película oxidada y pueden pasar al líquido como sales de Al; los sitios dejados por los iones son llenados a su vez por otros debido ala migración del metal.
- b). Iones (XO<sub>2</sub>)<sup>++</sup> pueden juntarse con moléculas deagua desplazando protones y regenerando el ácido; estos protones alcanzan el cátodo nuevamente per Protón-Switch, con lo cual se produce un nuevo estrato que consta básicamente de los iones dejados atrás por el (XO<sub>2</sub>)<sup>++</sup> tomando Al<sup>+++</sup>

de la superficie.

En la reacción anódica (a) se requiere que haya rompimiento del enlace entre el Al y el O, (o sea una energía de actividad grande) que en el tipo de estructura del Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub> es muy fuerte, aunque existe la posibilidad de que los iones se arranquen de sitios donde la estructura es defectuosa, de aquí que sea poco probable este tipo de reacción. For este hecho la reacción (b) es la que ge neralmente ocurre, ya que la energía que se necesita para romper el enlace entre  $(XO_2)^{++}$  y O<sup>-</sup> es más baja que la necesaria para romper el enlace entre Al y O en la alúmina.

Resta decir que en la anodización de otres metales el mecanismo es similar<sup>34)</sup>, aunque este problema es aúnabierto ya que se tienen controversias<sup>3)</sup> sebre la explicación de los fenómenos de transporte en el proceso de anodización.

## CAPITULO II RESONANCIAS EN REACCIONES NUCLEARES

Dobido a la importancia que en este trabaje tiene una resonancia en una reacción nuclear, se analiza en esta parte de una manera sencilla el fenémeno, estudiande la interacción entre neutrones lentes (1=0) y múcleos com spín cere.

El tratamiento es más complicade para partículas car gadas, razón por la cual se consideran neutromes lentes, los que, al carecer de carga y tener momento angular cero, facilitan enormemente dicho tratamiento, aunque los resulta dos son similares.

Se empieza suponiendo que en la interacción el múcleo tiene superficie bien definida, obteniéndese las secciones de dispersión y de reacción.

Se define la condición de resenancia cuando sélo se tiene dispersión elástica, dando luego una explicación com ceptual de su significado.

Después se toma en cuenta la posibilidad de que otro canal distinto al de entrada esté abierto, al aumentar la energía y se obtienen por último las fórmulas de Breit-Wigner, discutiendo sus interesantes implicaciones.

I) Núcleos con superficie bien definida<sup>21)</sup>.

Cuando el núcleo blanco tiene superficie bien definida no hay interacción con los neutrones si su separación relativa es mayor que el radio del núcleo R...

Para 1=0 y r > R<sub>n</sub>, la función de onda radial u(r) =  $r\Psi$ , satisface la ecuación de Schredinger

 $\frac{\mathrm{d}^2 \mathrm{u}(\mathrm{r})}{\mathrm{d}\mathrm{r}^2} + \mathrm{k}^2 \mathrm{u}(\mathrm{r}) = 0$ 

(II\_1)

y u(r) está dada por

$$U(r) = C \operatorname{sem}(kr + \delta_0)$$
 (II-2)

-15-

donde C es una constante,  $R = \sqrt{\frac{2mE}{R^2}}$  es el númere de on da del neutrón y So es el desfasamiento.

Las condiciones a la frontera determinan completamen te  $S_o$ ; estas condiciones consisten en la continuidadde la derivada logarítimica de W(x)en la frontera nuclear a la que llamaremos f.

Esta condición se representa según la relación:

$$f = \left(\frac{r}{u} \frac{du}{dr}\right)_{r=R_{n}}$$
(II-3)

Sustituyende (II-2) en (II-3) se obtiene

$$f = k R_{m} \cot(k R_{m} + \delta_{0}) \quad (II-4)$$

Rearreglando (II-4) toma la forma

Del tratamiento por ondas parciales<sup>22)</sup>, la amplitud de dispersión está dada (para 1=0) por

$$A_{o} = \frac{1}{2ik} \left( e^{2id_{o}} - 1 \right) \quad (II-6)$$

Sustituyendo (II-5) en (II-6) ebtenemos

$$A_{o} = \frac{1}{2ik} \left( \frac{f + ikR_{m}}{f - ikR_{m}} e^{-2ikR_{m}} \right) = -\frac{1}{2ik} e^{-2ikR_{m}} \left( \frac{-2ikR_{m}}{f - ikR_{m}} e^{-2ikR_{m}} \right)$$

La sección de dispersión<sup>22)</sup>está dada por:

$$U_{D}^{o} = 4\pi |A_{o}|^{2} = \frac{\pi}{k^{2}} \left| \frac{-2ikRm}{f-ikRm} + e^{2ikRm} - 1 \right|^{2}$$

o de otra manera

$$\sigma_D^{o} = \frac{\pi}{k^2} |A_{oI} + A_{oS}|^2$$

donde

 $Ao_{I} = \frac{-2ikR_{m}}{f - ikR_{m}} \quad \forall Ao_{S} = e - 1 \quad (II-8)$ 

 $(II_{-7})$ 

La raxón para descomponer la amplitud de dispersión en dos partes, es que en algunos casos se tiene sólo dispersión por esfera rígida, esto es, la función de on da debe cancelarse en la superficie y per tanto  $f=\infty$ , con lo cual sólo el término Aos contribuyea la sección  $\nabla_0^\circ$ ; cuando esta esfera tiene cierta --"blandeza" aparece el término adicional AoI, el que básicamente es causado por la estructura nuclear. La sección de reacción<sup>22</sup> está dada por:

 $\overline{O_{re}} = 4\pi \left\{ \frac{i}{2k} (A_0^{+} - A_0) - |A_0|^2 \right\} = \frac{\pi}{k^2} \frac{-4kR_n I_m f}{k^2 (Ref)^2 + (I_m f - kR_m)^2 (II - 9)}$ 

Claramente  $\mathbb{C}_{re}$  >0 solo si  $\mathrm{Im}f \leq 0$ , esto es, sólo se tiene posibilidad de reacción cuando f tiene una parte imaginaria menor que cero. II) Resonancias en la sección elástica de dispersión.

Se investigara ahora el efecto de la interacción en tre el neutrón y el núcleo a bajas energías, sobre la sección de dipersión.

A energías más bajas que la energía del estado base del núcleo compuesto, el único canal en el cual puede de caer éste es el de entrada, la única interacción posible es pues, dispersión elástica.

Como hemos supueste que la energía del neutrén inci dente es baja, sólo aquellos que tengan momento angular cere serán afectados por el núcleo; así que la suposición hecha al principio se impone por las condiciones físicas del problema.

En el canal de entrada la función de onda del sistema se puede representar como una onda entrante y una saliente de la misma amplitud pero desfasadas una com respecto a la otra. La función de onda en el canal de entrada es pues

$$L(r) = \overline{e}^{ikr} + e^{i(kr+2S)}$$
 (II-10)

donde  $\mathcal{G}$  es real y  $K = \sqrt{\frac{2\mu(E-V)}{2}}$  es el númere de enda del sistema ( $V_0$  es la altura del pozo de potencial en el cual se encuentra el neutrón y E la energía incidente).

La condición a la frontera en Y= R<sub>M</sub> da como resultade

$$f = -KR_m \tan(kR_m + f) \qquad (II-11)$$

Se puede demostrar que  $\frac{d4}{dE} \le 0$  siempre ( E es la energía incidente), debido a ésto f es una función que pasa através de ceros e infinitos sucesivos, ya que  $\ltimes R_{m} + J$ es monótona creciente. Se definen las llamadas energías de resonancia cuan do f pasa por un cero, esto es

$$f(E_n) = 0$$
  $n = 0, 1, .....$  (II-12)

En la vecindad de cualquier resonancia particular se puede desarrellar f en una serie de Taylor obteniéndose

$$f(E) = (E - E_m) \left( \frac{df}{dE} \right)_{E=E_m} \quad (E \sim E_m) \quad (II=13)$$

Sustituyendo (II-13) en (II-8) se tiene

$$A_{0I} = \frac{-2ikRn}{\left(\frac{df}{dE}\right)\left(E-En\right) - ikRn}$$
(II-14)

$$Aos = e^{2\lambda k Rm}$$
 (II-15)

Introduciendo abora la cantidad  $\prod_{m}$  (anchura modia) definida por

(II-16)

$$\Gamma_{m} = - \frac{2 k R_{m}}{\left(\frac{d f}{d E}\right)_{E=E}}$$

se obtiene

$$AoI = \frac{\lambda Im}{(E - Em) + \frac{1}{2}\lambda Im} \quad (E \simeq Em)$$

La expresión (II-16) tiene la forma típica de una resonancia en una oscilación forzada con amortiguamiento<sup>23</sup>. En la resonancia ( $E=E_a$ ) se tiene que

Aor=2; y Aos=e -1~2ikRm

como  $RR_{m} <<1$ , en la resonancia o muy cerca de ella  $|A_{or}| >> |A_{os}|$ , esto es, en estas condiciones la disper sión por esfera rígida es despreciable comparada con la causada por la estructura nuclear, cuando ésto ocurre se dice que hay dispersión resonante.

Le anchura media de esta resonancia es  $\prod_{M}$ , la cual está relacionada con la anchura o vida media del núcleo compuesto por medio del principio de incertidumbre.

Le jos de la resonancia f aumenta hasta alcanzar un valor infinito; al suceder éste  $A_{0I}=0$  y la dispersión es sólo por esfera rígida. Sustituyendo los valores de AoI y AoI, para ambos casos en la relación (II-7)

se tiene

 $\sigma_{\rm b}^{\rm o} = \begin{cases} 4 T / k^2 \, {\rm cerca} \, {\rm de \, la \, resonancia} \\ 4 \overline{u} R_{\rm m}^2 \, {\rm lejos} \, {\rm de \, la \, resonancia} \end{cases}$ 

Entre estos extremos Aciy Acison imaginarios puros y tienen el mismo signo ( suponiendo que  $\Gamma_{M} << E - E_{M}$  ) cuando  $E_{M} < E$  y diferente cuando  $E_{M} > E$ ; ésto quiere decir que hay interferencia constructiva cuando  $E_{M} < E$  y destructiva cuando  $E_{M} > E^{32}$ . En la figura II.1 se muestra este hecho.

Así pues, la sección de dispersión muestra resonan --cias pronunciadas a bajas energías. Trataremos ahora de describir estas resonancias en términos puramente conceptuales.

La función de onda del neutrón fuera del núcleo es de la forma y dentro de éste tiene la forma

# Bcos(kr+J)

Como supusimos que las fronteras nucleares son bien d<u>e</u> finidas, las magnitudes de ambas funciones y sus derivadas deben igualarse en la superficie, con lo cual se obtienen las relaciones

> $A\cos(kR_m+S) = B\cos(kR_m+S)$ y

De ambas ecuaciones se obtiene

A menos que  $pen(kR_m^+S)=0$ , el segundo término en el paréntesis es más pequeño que el primero y A>>Bya que R < < K y cuando  $pen(kR_m^+S)=0$  entonces A = B.

Esto significa que, en general, la onda incidente tiene una amplitud más grande que la transmitida, esto es, la frontera nuclear se puede visualizar como un reflector casi perfecto, exceptuando el caso en el cual ambas se acoplan en su máxima amplitud o sea que en esta ocasión el total de la energía incidente se transmite al núcleo. En estas condi ciones la probabilidad de que se forme el núcleo compuesto es grande y al suceder se tiene dispersión resonante.

Como el núcleo compuesto es más estable a energías resonantes que a energías entre resonancias, se suele hablar de niveles de energía casi estables (del N.C.) incrustados en el continuo de estados libres.

#### III) Fóraulas de Breit-Wigner.

Hasta aquí hemos supuesto que sólo el canal elástico está abierto, pero al aumentar la energía incidente, la probabilidad de que el núcleo compuesto decaiga por un canal diferente al de entrada aumenta, esto es, la sección de reacción empieza a ser diferente de cero.

Este hecho generalmente se traduce en la captura del neutrón por el núcleo, quedando el núcleo compuesto en un estado excitado, decayendo al estado base al emitir un fotón.

La función de onda (II-10) en el canal de entrada tiene ahora la forma<sup>21)</sup>

$$U(r) = e^{ikr} + e^{i(kr+2g+2iq)}$$
 (11-17)

donde 9 es real y pequeño, K es el número de onda del sistema y 7 es el desfasamiento.

Aplicando la condición a la frontera en V= R<sub>m</sub> obtenemos

$$f(E,4) = kRm + am(kRm + J + iq)$$

Desarrollando f en serie de Taylor alrededor del valor  $f(E_n, 0)$  se tiene  $f(E,q) = (E - E_m) \left( \frac{\partial f}{\partial E} \right)_{E_{m,0}} + q \left( \frac{\partial f}{\partial q} \right)_{E_{m,0}}$ (II-18)  $= \left( E - E_m \right) \left( \frac{\partial f}{\partial E} \right)_{E_{m,0}} - \lambda q \neq R_m$ 

definiendo ahora la anchuras medias

$$\Gamma_{me}^{A} = -\frac{2 k R_{m}}{\left(\frac{\partial f}{\partial E}\right)_{Em,0}}, \qquad \Gamma_{mr}^{B} = -\frac{2 q k R_{m}}{\left(\frac{\partial f}{\partial E}\right)_{Em,0}}$$

$$\Gamma_{mr}^{B} = -\frac{2 q k R_{m}}{\left(\frac{\partial f}{\partial E}\right)_{Em,0}}, \qquad (II-19)$$

)

Cerca de la resonancia se obtiene, haciendo uso de (II-7) y (II-9) para este caso

$$\overline{\mathcal{O}}_{D} = \frac{\overline{\Pi}}{R^{2}} \left| \frac{\overline{\Gamma}_{Me}}{(E - E_{M}) + \frac{1}{2} i \overline{\Gamma}_{M}} + \frac{2i RRm}{e} \right|^{2} (E \simeq E_{M}) (II - 20)$$

$$U_{re} = \frac{\pi}{k^2} \frac{\Gamma_{ne} \Gamma_{nr}^{B}}{(E-E_{n})^2 + \frac{1}{4} \Gamma_{nr}^{D}} (E \simeq E_{n}) (II-21)$$

Estas son las famosas fórmulas de Breit-Wigner para un solo canal de reacción. En la notación  $\prod_{ma}$  es la anchura media del canal de entrada  $\checkmark$ ;  $\prod_{mr}^{n}$  es la anchura media del canal de salida  $\beta$  de reacción; se tiene ahora que

$$(II-22) = \frac{\Gamma_{me} \Gamma_{my}}{\Gamma_{me}} = \frac{\Gamma_{me} \Gamma_{my}}{(E_d - E_{md})^2 + \frac{1}{4} (\Gamma_{me} + \Gamma_{my}^{B})^2}$$

$$\mathcal{T}_{re}^{o}(\beta) = \frac{\pi}{k_{p}^{2}} \frac{\Gamma_{me}^{b} \Gamma_{mr}^{d}}{(E_{p} - E_{mp})^{2} + \frac{1}{4} (\Gamma_{me}^{b} + \Gamma_{mr}^{d})^{2} (II-23)}$$

Sustituyendo (II-22) y (II-23) en la relación de reciprocidad

$$k_{\lambda}^{2} \sigma_{re}^{o}(d \rightarrow \beta) = k_{\beta}^{2} \sigma_{re}^{o}(\beta \rightarrow d)$$

se obtiene

$$\frac{\Gamma_{me} \Gamma_{mr}}{\left(E_{d}-E_{md}\right)^{2}+\frac{1}{4}\left(\Gamma_{me}^{d}+\Gamma_{mr}^{n}\right)^{2}}=\frac{\Gamma_{me}^{0}\Gamma_{mr}}{\left(E_{p}-E_{mp}\right)^{2}+\frac{1}{4}\left(\Gamma_{me}^{0}+\Gamma_{mr}^{d}\right)^{2}II-24}$$

Si se libera una cantidad Q de energía en la reacción  $\mathcal{A} \rightarrow \beta$  entonces

$$E_{\beta} = E_{\lambda} + Q$$
 (II-25)

(II-26)

La ecuación (II-24) se satisface para toda Ed sólo si Emp= Emz+Q

The = The The = The (II-27)

Se puede ver ahora que las resonancias en las reacciones & > & y B -> Locurren a las mismas energías tota les y las anchuras medias son las mismas independientemente de que sean de entrada o de reacción.

-23-

Se puede concluir de (II-20) y (II-21) que las resonancias de  $T_D^O$  y  $T_{re}^O$  ocurren a la misma energía  $E_M$  y con la misma anchura media total  $T_M$ , lo cual es una buena prueba de la teoría.

Las fóraulas de Breit-Wigner se pueden generalizarpara el caso en el que el spín del núcleo es diferentede cero<sup>24</sup>).

Como se dijo al principio, para partículas cargadas la teoría es más compleja, debido a la existencia del campo Coulombiano; sin embargo, los resultados son esem cialmente los mismos que para neutrones, considerándose por supuesto, que a los efectos mucleares debe afladirse la sección de dispersión de Rutherford.

Resta decir que las fórmulas de Breit-Wigner se ham verificado con precisión, especialmente a bajas emer --gías incidentes, donde la reacción más probable es la -captura radiactiva.

## CAFITULO III DESCRIPCION DEL METODO

La técnica usada tiene como principio el uso de una resonancia en la reacción  ${}^{18}O(p, \mathcal{A}){}^{15}N$  a 631 kev de ener gia incidente; para un blanco delgado esta resonancia - tiene la forma de la figura III.1a, la técnica arroja - buenos resultados y es no destructiva.

El análisis es simple, se bombardea la muestra en estudio con protones de energía bien definida, detectando las partículas alfa emergentes de la reacción y ha-ciendo una curva de excitación en la vecindad de la res<u>o</u> nancia.

La forma de esta curva depende del grosor de la capa de óxido y además del perfil o distribución del <sup>18</sup>0 con la profundidad.

Mayor profundidad del <sup>18</sup>0 implica mayor espesor, tra duciéndose ésto en un ensanchamiento de la curva de excitación (fig. III.1b) debido al siguiente hecho: La resonancia ocurre a una energía fija; si la energía de los protones es menor que la energía de la resonancia ésta no ocurre. A' alcanzar los proyectiles la energía de resonancia, ésta ocurre justo en la superficie; cuando los protones tienen energía mayor que la de resonancia, ésta ocurre más adentro del material, ya que una partícula cargada al atrvesar material sufre frenamientos (pérdi das de energía) debido a las interacciones que tiene con los átomos o meléculas del medio.

La interacción con los átomos o meléculas es generalmente por choques con los núcleos o con los electrones de éstos. A las energías que nos interesan la contribución principal al poder de frenamiento es debida a los choques inelásticos con los electrones del medio.

Hay diversas teorías sobre el poder de frenamiento. (Bohr, Bethe, Bloch, Lindhard y Winter, etc.)<sup>38)</sup>

Las Teorías de Bohr, Bethe y Bloch son válidas a altas velocidades del proyectil (comparadas con la velocidad del electrón menos ligado), mientras que la de Lindhard y Winter es válida tanto a altas como a bajas ( Excepto en la región intermedia).

A las energías que hemos trabajado (altas velocidades) la Teoría Clásica de Bohr<sup>25)</sup>explica los femómenos antes mencionados. (fig. III.1c)

Una manera directa de medir el poder de fremamiento es hacer pasar un haz de partículas cargadas de energía E, en una hoja de espesor AX del material por analizar.

La energía de las partículas que atraviesan esa hoja es E- $\Delta$ E, donde  $\Delta$ E es la energía que perdieron dentro del material.

Se puede hacer la aproximación  $\frac{dE}{dx} \sim \frac{\Delta E}{\Delta X}$  si el blanco es delgado, en el sentido de que la pérdida de energía sufrida en el por la partícula sea lo suficientemente pequeña para que  $\frac{dE}{dx}$  sea casi constante; pero debe tener un espesor tal que la observación experimental de  $\Delta E$  sea posible.

De acuerdo a ésto se puede tener una relación entre la energía de los protones y la profundidad del oxígeno 18 en el óxido, através de la relación entre poder de frenamiento y energía, pudiéndose así relacionar los espesores de los óxidos con la semianchura de la curva de excitación.

Para obtener esa relación se usaron las tablas de poder de fremamiento de Northcliffe y Schilling<sup>26)</sup>, éstas son muy útiles en estos casos y son de fácil manejo.

Cuando el material en estudio es un compuesto de dos o más elementos (como en nuestro caso), Bragg<sup>27)</sup> propone que el poder de frenamiento por molécula es simplemente una su ma de poderes de frenamiento de los constituyentes según la relación:

 $e_{r=n_1}e_1 + n_2e_2 + \dots + n_ne_n$ 

i = 1, 2, ..., n

El método descrito es muy usado en el microanálisis por Amsel et al<sup>28)</sup> para medir espesores y perfiles de óxidos; por Whitton et al<sup>4)</sup> para medir el número de iones de <sup>18</sup>O implantados en Ga y su distribución con la profundidad. Dunning<sup>29)</sup> usa un método parecido pero con resonancias muy delgadas en reacciones  $(p, \chi)$  para anal<u>i</u> zar trazas de Al y Si; el análisis por este método es en general más complicado debido a las bajas seccionesde la reacción y los problemas de detección de las gam mas.

Con esta técnica se tienen, en nuestro caso, buenas resoluciones en profundidad desde 200 Å hasta algunos miles.

Las principales limitaciones del métedo son: primero, la anchura inherente de la resonancia, segunde, laenergía máxima del acelerador usado (700 kev) y por último el traslape con otra resonancia a 831 kev de energía incidente.

También juegan un papel importante en la precisiónde las medidas los tiempos de exposición de cada Eues tra; si ésta es muy delgada, debido a la baja abundan cia de <sup>18</sup>0 en la naturaleza (0.2 %) el óxide tiene una cantidad pequeñísima de 180 y para tener una buenaestadística en el análisis se requiere un tiempo muy largo de exposición (del orden de 6 horas para muestras entre 50 y 100 Å).

Un tiempo largo implica mayor depósito de carbón so bre las muestras debido al haz, por lo que se recomienda el análisis para óxidos de espesor arriba de 200 Å,para evitar efectos de este tipo.

El análizis de la energía del haz es preciso; el má xime error en nuestras condiciones es del orden de  $\pm$  -0.5 kev.

### CAPITULO IV PROCEDIMIENTO EXPERIMENTAL

Se analizaron óxidos de Cu, Ta, Ni, y Al con un bazde protones obtenido del acelerador ANS-700 tipo Van de-Graaff del Departamento de Colisiones del Instituto de -Física<sup>30)</sup> (fig. IV.1).

Este aparato es capaz de acelerar protones y particu las alfa hasta energías del orden de 700 kev, le que lehace muy útil en el estudio de superficies de sólidos; en elementes ligeros con el uso de resonancias en reac ciones nucleares y en elementos pesados con retredispersión.

El acelerador tiene un sistema propie de enfoque que enfoca el haz de 60 cm. a infinito de la última placa aceleradora.

Las partículas que obedezcan la ecuación (no relativista ya que  $v/c \ll 1$  en nuestro caso)

> $BR = 144\sqrt{\frac{ME}{Z^2}}$  M = mass de la partícula(amu). $BR = 144\sqrt{\frac{ME}{Z^2}}$  donde B = energía de la partículala (Mev).Z = estado de carga de lapartícula.

pasarán en el imán describiendo un arco de una circunferencia de radio R.

Debido a que el imán tiene efectos de borde, no es posible medir R directamente, por esta razón se acostumbra hacer calibraciones con resonancias en reacciones nu cleares que ocurren a energías fijas.

Con estas calibraciones se pueden conocer las rela ciones entre B y E o entre E y f (frecuencia medida cuan do la muestra de H está en resonancia dentro del campo magnético), ésta última relación es la que comunmente se obtiene, ya que es más fácil de manejar y es de la forma:

 $E = kr^2$  donde k es una constante

Por tanto, con una resonancia que ocurre a una energía incidente fija Eo, midiendo f se puede obtener k y por tanto se puede hacer una gráfica de E vs. f, de la cual se puede conocer E simplemente midiendo f.

A la entrada y salida del enalizador se tienen rejillas colimadoras (cuya abertura mínima es de 1 mm.). Estas rejillas tienen como función definir la trayecteriadel haz dentro del imán (y por tanto R) y además son par te de un circuito de retroalimentación que cerrige las variaciones del voltaje en la terminal del acelerador yhace estable su funcionamiento.

El análisis de la energía tiene dispersiones que engeneral dependen de la abertura de la rejillas, en nuestre case se cerraron hasta la mínima abertura, teniéndose un error en la medida de la energía que se estima esde  $\pm$  0.5 kev.

Una vez analizada la energía del has, éste pasa ahera a la cámara de dispersión, antes de la cual se encuentran otras rejillas cuyo fin es evitar posibles dispersionessufridas por el haz.

En la cámara se encuentra el blanco soportado per un portablancos, éste último está conectado a un integrador de corriente que registra la intensidad del has. Enfrente del portablancos se tiene un aro conectado a un voltaje negativo de 300 volts cuya función es repeler les electrones emitidos al chocar el haz con el blanco, evitando que escapen y haciendo así la integración de co -rriente confiable.

El análisis requiere que el blanco sea normal a la -dirección del haz, para asegurarse de esto se pasa la -luz de un laser que sigue la dirección del haz y cuandeel rayo reflejado del blance coincide con el incidente,el blanco es normal a esta dirección. Se detectan las partículas alfa emergente con un detector de barrera superficial de estado sólido (Si) colo cado a 150<sup>e</sup> en el laboratorio. Este detector tiene un diámetro de 2.54 cm. y se coloca a 4 cm. del blanco conel propósito de sustentar el mayor ángulo sólido pesible ya que la reacción tiene secciones de entre 5 y 60 milibarns (ver fig. III.1a) y como se mencionó anteriormente la abundancia del <sup>18</sup>0 es baja (.2%), entonces se re -quiere una buena estadística.

El ángulo sólido para nuestro caso es del orden de - 0.3 esteradian.

Fara evitar la detección de los protones elásticos retrodispersados se antepone al detector una lámina de mylar de aproximadamente 13 micras de espesor para absor berlos, dejando pasar sólo las alfas cuya energía es mayor, ya que el valor Q de la reacción es de 3.97 Mev (fig. IV.2a).

En la figura IV.2 se representa un esquema de la cámara y del analizador.

El pulso de salida del detector se recibe con un Pre amplificador que tiene como función dar un pulso de sali da de la misma amplitud, pero que puede ser transportado lejos de la cámara hasta donde se encuentra el amplifica dor. Después de pasar el pulso por el amplificador, seregistra en un analizador multicanal de 1024 canales, acumulando las alfas producidas por unidad de carga (450  $\mu$  coul).

El número total de pulsos por unidad de carga se suman por medio de una computadora H.P.-2100 en línea conel multicanal. (fig. IV.3).

El sistema de vacío en la línea es a base de bombas de difusión de aceite (acopladas a bombas mecánicas), con trampas de aire líquido; del orden de 10<sup>-5</sup> torr.

El problema de depósito de carbón en el blanco se evita en parte, enfriando con un disco circular conectado a una trampa de aire líquido, en la vecindad del blan co. (fig. IV.4). Por último se hacen curvas de excitación para cada muestra en la vecindad de la resonancia, variando la energía incidente en intervalos de 2 y algunas veces 1 kev.

and the second

'n.

## CAFITULO V ANALISIS Y RESULTADOS

Con el fin de obsevar la anchura debida sólo a la anchura de la resonancia y a la resolución del haz, se efectuó una mediía en un óxido delgado de Ni de 50 Å (proporcionado y medido por R. G. Musket de Sandia Labora tories).

En la figura V.1a se puede ver que la anchura a la mitad de la curva de excitación para el M1O es muy cercana a los 2.5 kev reportados para la resonancia, ya que el óxido es muy delgado.

Tomando en cuenta la resolución del hez, la anchura inherente de la resonancia es del mismo orden ( 2.5 kew).

Partiendo de esta última como calibración se determinaron los espesores de las muestras de óxidos de Cobre (Cu<sub>2</sub>O), Aluminio (Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub>) y Tantalio (Ta<sub>2</sub>O<sub>5</sub>) de la rela ción:

 $\left(\Delta E_{OBC}\right)^{2} = \left(\Delta E_{OX}\right)^{2} + \left(\Delta E_{Ve_{j}}\right)^{2} + \left(\Delta E_{NA_{k}}\right)^{2} (V.1)$ 

(En primera aproximación)

 $\Delta E_{OX} =$  energía perdida en el óxido.  $\Delta E_{OBS} =$  anchura media de la curva de excitación.  $\Delta E_{YeS}^{-}$  anchura media de la resonancia.  $\Delta E_{has}^{-}$  resolución del has.

Se usa además la conexión entre energía incidente y prefundidad através del poder de frenamiento.

donde

En las figuras V.1b, V.1c y V.2 se pueden observar claramente los ensanchamientes de las curvas de excitación debido al mayor espesor de estos óxidos con respecte al del NiO.

Las barras de error indican la raíz cuadrada del múm<u>e</u> ro de cuentas; donde no hay barras el error es del tamañe del punto.

Los espesores obtenidos así para Al<sub>2</sub>O<sub>2</sub>, Cu<sub>2</sub>O y ----

Ta $_{2}0_{5}$  son 1100, 500 y 975 Å respectivamente. Comparados con los espesores esperados según la técnica de preparación de los éxidos se tiene una buena precisión.

Para asegurarse si en realidad el haz ve la profundi dad debida en el óxido, se hizo la siguiente prueba:

Se tomaron curvas de excitación con el blanco de -Ta<sub>2</sub>O<sub>5</sub> cuando éste es normal al haz e inclinándolo 15<sup>°</sup> y 30<sup>°</sup> respecto a éste (fig. V.2). Al inclinarse el blancose espera un nuevo espesor e<sup>s</sup> =  $\frac{e}{\cos \theta}$  donde  $\theta$  es el ángulo de inclinación y e es el espesor real del óxido -(fig. V.3).

El resultado obtenido fue que en realidad las semian churas de las curvas a 15 y 30° son proporcionales a lasemianchura a 0° (normal al haz) por  $\frac{1}{\cos\theta}$  dentro de un error del 10°/o; esto da confianza del método dentro de la precisión mencionada.

Si se requiere conocer tanto el espesor del óxide como la concentración de oxígeno 18 con la profundidad esposible usar también (para mayor precisión) la ecuación<sup>35)</sup>

$$N(E_{o}) = \int_{E_{o}}^{\infty} \int_{0}^{\infty} C(x) \sigma(m) W(E_{o}; n, x) dx dn$$

donde

N(E<sub>0</sub>) es proporcional al número de cuentas. C(x) es la concentración del 0<sup>18</sup> con la pr<u>e</u> fundidad.

W(E.37) Aes la probabilidad de que una partícula con emergía inicial Eo tenga energía  $\mathcal{M}$  a la profundidad x.  $\mathcal{T}(\mathcal{M})$  es la sección transversal de la reacción a la energía  $\mathcal{M}$ .

Esta relación es válida para blancos no muy gruesos y en general para cualquier elemento cuya concentración se requiera estudiar.

Cuando se tiene control sobre la oxidación (anodización, calentamiento en atmósfera controlada, etc.), como

a salar

en nuestro caso, generalmente C(x) es constante; per tanto, aquí se considera que los óxidos estudiados ti<u>e</u> nen un perfil del tipo escalón cuadrado C(x) = cte. -Así pues, el análisis se reduce a calcular, como ya se mencioné el espesor de los óxidos estudiados usando las curvas de excitación, la relación entre energía y profundidad y la relación V.1.

La tabla V.4 muestra los resultados obtenidos.

#### CONCLUSIONES

Se ha implementado en México una técnica útil para --el estudio de espesores y perfiles de óxidos.

Se da una descripción de esta técnica; su principioes la observación de una resonancia aislada en la reac ción  $^{18}O(p, d)^{15}N$  a 631 kev de energía incidente, al bom bardear las muestras con protones de energías entre 600 y 700 kev.

Se discuten las bases físicas del método, que son b<u>á</u> sicamente las propiedades de la resonancia y la relación entre energía incidente y profundidad a través del poder de frenamiente.

Las limitaciones son debidas tanto a la anchura in herente de la resonancia (cota inferior) como a la energía del acelerador y la existencia de otra resonancia a 831 kev (cota superior).

Lo anterior impone un intervalo de aplicabilidad del método en óxidos de espesores desde 200 hasta aproximada mente 1500 Å, con una precisión del orden del 10 %.

La interpretación de las curvas de excitación para cada óxido es simple, ya que la anchura de ésta depende de la energía perdida dentro del óxido ( $\triangle Eox$ ) por el proyectil, de la anchura inherente de la resonancia -( $\triangle Eres$ ) y de la resolución del haz, (en primera apreximación), según la relación:

 $(\Delta E_{OBS})^2 = (\Delta E_{OX})^2 + (\Delta E_{VeS})^2 + (\Delta E_{VeS})^2$ 

de donde fácilmente se puede extraer & Eox (y por tanto el espesor del óxido).

Esta técnica ( con  $O^{18}(p, d)^{15}N$  u otras reacciones) tiene aplicación en metalurgia, por ejemplo en los casos que a continuación se mencionan:

1). Determinación de perfiles de Al y Na implantados en materiales<sup>29)</sup>.

2). Difusión de oxígeno en Si<sup>37</sup>)

3). Crecimiento de óxidos anódicos en Al<sup>3)</sup>.

Por último, cabe decir que el fin perseguido por el presente trabajo es el de resaltar la importancia de las técnicas nucleares en el estudio de superficies de sólidos, que en la actualidad está tomando auge.

Dado el bajo costo de los aceleradores necesarios -(de baja energía) para la implementación de estas técnicas, se espera que en pocos años puedan aplicarse en diferentes ramas de la ciencia.

#### BIBLIOGRAFIA

- 1. U. R. Evans, <u>The Corrosion and Oxidation of Metals</u>, E. Arnold Ltd., 1963, p. 19-241
- G. Amsel, C. Cherki, M. Croset, G. Feuillode, J. P. Nadai, C. Ortega, S. Rigo y J. Siejka, Coll. Czecholov. Chem. Commun. <u>36</u> (1971)883.
- 3. C. Cherki y J. Siejka, J. of Electrochem. Soc. <u>120</u> (1973)734.
- 4. J. L. Whitton y I. V. Mitchell, Can. J. of Phys. <u>49</u> (1971)1225.
- 5. L. R. B. Elton, <u>Introductory Nuclear Theory</u>, Interscience Publishers Inc., 1959, p. 140.
- 6. W. Kinna y W. Knerr, Z. Metallk. 47 (1956)594.
- 7. L. C. Bannister y S. C. Britton, Proc. Roy. Soc. <u>1314</u>(1931)355.
- 8. R. N. Bloemer, Nature, 179 (1957)493.
- 9. R. K. Hart, Trans. Faraday Soc. 53 (1957)1020.
- R. A. Huddle, Nucl. Eng. and Scc. Congress Amer. Inst. Min. Met. Engrs., 1955.
- 11. B. M. W. Trapnell, Proc. Roy. Soc. 218A(1953)566.
- 12. A. Preece y G. Lucas, J. Inst. Met. 81(1952-53)219.
- 13. N. B. Pilling y R. E. Bedworth, J. Inst. Met. 29 (1923)529.
- 14. L. B. Pfeil, J. Iron St. Inst. 119 (1929)501.
- 15. R. K. Hart, Prec. Rey. Soc. 236A(1956)68.
- 16. J. Bénard, Bull. Soc. Chim. Fr. (1949)D89.
- 17. E. A. Gulbransen y K. F. Andrew, J. of Electrochem. Soc. <u>104</u> (1957)334.
- 18. N. O. Inglis y E. C. Larke, J. Inst. Met. <u>83</u> (1954-55) 117.
- 19. A. Charlesby y J. J. Polling, Proc. Roy. Soc. <u>104</u> (1957)140.
- 20. R. C. Plumb, J. of Electrochem. Soc. 1050(1958)154.
- 21. A. P. Arya, <u>Fundamentals of Nuclear Physics</u>, Allyn and Bacon Inc., 1966, p. 426.

22. T. Y. Wu y T. Ohaura, Quantum theory of Scattering, Prentice Hall Inc., 1962, p. 4 a 25. 23. G. R. Fowles, Analytical Mechanics, Holt, Rinehart and Winstone Inc., 1970, p. 426. 24. J. Blatt y V. Weisskopf, Theoretical Nuclear Physics, Wiley and Sons, 1952, p. 426. 25. N. Bohr, Phil. Mag. 24(1913)10 y 30(1915)581. 26. L. C. Northcliffe y R. F. Schilling, Nuclear Data Tables A7(1970)233. 27. W. H. Bragg y R. Kleeman, Phil. Mag. 10(1905)5318. 28. G. Amsel y D. Samuel, Anal. Chem. 39(1967)1689. 29. K. L. Dunning, G. K. Hubler, J. Comas, W. H. Lucke y H. L. Hughes, Thin Solid Films 19(1973)145. 30. J. Rickards, A. Barragan, E. Andrade, J. Dorantes, K. López, F. Mercado, A. Dacal, M.E.O. de López y M. Mazari, Rev. Mex. Fis. 23(1974)FA55. 31. G. C. Lowe, Electronic Engineering, Marzo 1959, p. 138. 32. R. S. Bender, F. C. Shoemaker, S. G. Kaufmann y G. M. B. Bouricius, Phys. Rev. 76(1949)273. 33. N. D. Pullen y B. A. Scott, Trans. Inst. Met. Fini shing 33(1956)594. 34. L. Young, ibid, 53(1957)841. 35. G. Amsel, J. P. Nadai, E. D'Artemare, D. David, E. Girard y J. Moulin, Nucl. Inst. and Methods 92 -(1971)481. 36. W. Bygrave, P. Treado yJ. Lambert, Accelerator Nuclear Physics (Fundamental Experiments with a Van de Graaff Accelerator), High Voltage Eng. Corp., 1970, p. 241. 37. J. E. Gass, H. H. Müller, H. Schmied, L. Jörissen y G. Ziffermayer, Nucl. Inst. and Methods 106(1973) 109. 38. A. Encinas B., Tesis Profesional en elaboración, 1975.



Summer Polity

Fig. I.1 La exidación vista cene un intercambie de electrones.

and the state of



## Fig. I.2 Corrosión Electroquímica del cobre.



化结构



Santase abeligo

Fig. I.4 Tratamiento de Cobre oxidándolo a 800°C para evitar ataques posteriores (Obsérvese que el crecimiento obedece una ley parabólica).



R\_RECTILINEA F\_FARABOLICA FM\_FARABOLICA VIXTA L\_LOGARITMICA

Fig. I.5 Frincipales Leyes de Creciziento.



Fig. I.6 Diagrama simple del dispositivo usado para oxidar metales por anodización.







list in



.....





Pig. IV.1 Acelerador Van de Graaff del Departamento de Colisiones.



magnético.

مرد . . . . محمد معالی به دوری به بین اور اور اور ایر این ماهنده کار بی اور ایر اور ا



Fig. IV.2a Espectre de alfas obtenido al antepener al detector el mylar de 13 *fl* (Obsérvese la limpieza debido a la ausencia de los protones eláticos que sen abserbides pom el mylar)









Fig. V.1 Curvas de excitación obtenidas para óxidos de Ni, Cu y Al. El NiO muy delgado indica la limitación en anchura medida, debide sólo a la resonancia y a la resclución del haz.





para asegurarse de la profundidad vista por

el hag.

OXIDO	<b>∆Eobs</b> (kev)	ABex (kev)	$\frac{d\mathbf{F}}{d\mathbf{I}} \left( \begin{array}{c} \underline{\text{Mev}} \\ \mathbf{C} \\ \mathbf{R} \end{array} \right)$	Espesor obtenido por la técnica des crita (Å)	Técnica <sup>,</sup> de preparación	Espesor espe rado al pre- pararlo (X)
A1203	11.30	11.02	1002.4	1100	Anodización	~1200
Cu <sub>2</sub> 0	6.00	5.46	1076.0	500	Calentamiento en atmósfora controlada	450-550
Ta205	11.40	11.11	1139.0	975	Anodización	~1000

Tabla V.4 Resultados obtenidos.